# ●●● 小特集 IAEA における原子分子データ Coordinated Research Projects (CRP)

# 3. 原子分子データの評価とコード比較

# 3. Data Evaluation and Code Comparison Activities

市川行和<sup>1</sup>,高木秀一<sup>2</sup>,中村義春<sup>3</sup>,今井 誠<sup>4</sup>,佐々木明<sup>5</sup> ITIKAWA Yukikazu<sup>1</sup>, TAKAGI Hidekazu<sup>2</sup>, NAKAMURA Yoshiharu<sup>3</sup>, IMAI Makoto<sup>4</sup> and SASAKI Akira<sup>5</sup> <sup>1</sup>宇宙科学研究所,<sup>2</sup>北里大学,<sup>3</sup>慶應義塾大学,<sup>4</sup>京都大学,<sup>5</sup>日本原子力研究開発機構

(原稿受付:2013年8月21日)

原子分子データベース上で、同一の過程に対する複数の論文データセットを比較すると、それぞれの論文で 報告された誤差以上の差異を生じることがある.論文中に誤差が報告されてない場合もある上、第1章で紹介し たオンラインコードの登場は、他分野の研究者向けに提供される原子分子データセットの精度保証という問題を あらためて浮き彫りとした.ここでは IAEA 原子分子データユニットが自らあるいは他機関と協調して進めてい る原子分子データ評価に関する国際協力につき、同活動に参加している日本人研究者の取り組みを通じて概説す る.内容は、IAEA によるデータ評価活動以前より行われていたデータ評価の取り組み(3.1節, 3.3節)、Coordinated Research Project 活動参加者による同活動関連データの評価に基づく取り組み(3.2節, 3.4節)の他、原 子コードによるデータセットを用いた衝突輻射モデルコードの計算結果を比較して原子コード、衝突輻射モデル 双方の精度を高めることをめざす非局所熱平衡(NLTE)コード比較ワークショップ参加の取り組み(3.5節)で ある.またデータセンターネットワークに参加している核融合科学研究所における取り組みについても、次章 (4.2節)で取り上げる.

# Keywords:

atomic and molecular data, data evaluation, dissociative recombination, multi-channel quantum defect theory, storage ring experiment, electron swarm parameter, electron collision cross section, electron capture, scaling formula, plasma atomic and molecular processes, collisional-radiative model, simulation, benchmark

# 3.1 原子分子データの評価

## 3.1.1 序文

原子分子データを集めデータベースをつくる活動は古く から行われてきた.現在では、インターネットを通じてア クセスできるデータベースもあり、ものによっては手軽に データが手に入る.ただ、利用者は入手したデータをその まま使えばよいかというと必ずしもそうではない.その データの信頼度を吟味してから使うことが望ましい.実験 的にしろ、理論的にしろ、得られた原子分子データには不 確かさがつきものである.そのことを考慮してデータを使 うべきである.すなわち、データの評価が重要になる.基 本的にはデータの利用者が自分の目的に照らしてデータ評 価を行う.しかし、データベースの作成者がそれをつくる にあたって責任をもってデータの評価を行い、その結果を 明示してあれば、利用者は安心してデータを使うことがで きる.本章の主題は、そのようなデータ活動の一環として のデータ評価である.

データベースをつくる際に,集めたデータをただ並べる だけではなく,何らかの評価をし精度の高いものを集めて 「推奨値」を提案することがある.ただその際,評価の仕方 の詳細が明らかにされることは少ない.そもそも評価とい うものは多分に主観的な行為であり,その詳細を述べるの は困難なことが多い.言い換えれば,評価はそれをする人 によって結果が異なる恐れがある.しかし,データを使う 人にとってはそれでは困る.そこでできるだけ客観的に評価をするためにその手法を標準化しようと努力することが 最近の傾向である.そのあたりのことを踏まえて以下の文 章を読んでほしい.

## 3.1.2 実験値の評価

データが実験値の場合,ほとんどはその実験を行った人 により誤差(正しくは「不確かさ」というべきであるが,習 慣によってこの言葉を使う)が評価されている.ただし, それは多くの場合,統計誤差であり,実験手法や装置に固 有の系統誤差は含まれていない.系統誤差を見積もる一つ の方法は,異なる装置を用いて得られた結果を比べること である.それらが一致すれば信用のおけるデータだとみな す.ただ両者の数値がぴったり一致することはなくそれぞ れの誤差の範囲で一致するのがふつうである.その際どう するか?(1)何らかの基準(たとえば,新しさ)を設けてど ちらかを選択する,あるいは(2)両者の平均をとる,などが 行われる.どちらにしても誤差の範囲内での違いしかない が,数値は異なる.このあたりの処理は評価者によってわ かれるところである

また互いに密接な関係があるが測定原理の異なる物理量 を測って、その関係が成り立つかどうかを調べることも評 価に使える.例を示そう.電子衝突による分子のイオン化 を考える.電子のエネルギーがある程度高いと解離が起こ り、解離生成物のイオンもできる.たとえば

$$e + H_2O \rightarrow H_2O^+, OH^+, H_2^+, H^+, O^+$$
 (1)

のようになる. それぞれのイオンの生成断面積(部分断面 積と呼ばれる)はイオンを区別して検出すれば得ることが できる.(図1)一方,全イオン化断面積は部分断面積の 総和で定義されるが,それはイオン電流を測ることで決め ることができ,部分断面積の測定とは全く独立に行える. そこで,部分断面積の総和と直接測った全断面積とを比 べ,両者が一致すればそれぞれ信頼のおける結果であると みなすことができる.比較の例が図2である.この場合に は誤差の範囲内で両者が一致する.このようにデータを測 定した論文の内容を十分に吟味するだけでなく,関連する 論文を広く集めて互いの整合性を吟味するのもデータ評価 の重要な手法である.

#### 3.1.3 理論値の評価

世の中には実験が非常に困難な場合がある.そのときは 理論に頼るしかない.そもそも理論値は「データ」ではな い、という人がいる.これは一理ある.すなわち、どのよ うな理論でも必ず何かのモデル(仮定)のもとで、式をた てそれを解く.すなわち厳密な意味での真実を表していな い.もし実験がなかったら、仮にかなり正確な(と思われ る)計算があって、数値が求められていても、その精度を 確かめるすべがない.すなわち、理論値の評価は原理的に 困難である.しかしそれではデータを使いたい人にとって 不便なので、何とかしようということになっている.後述 する IAEA のプロジェクトの最大の課題は理論値の評価法 を確立することでる.

# 3.1.4 評価済みデータ(あるいは推奨値)の評価

上述のように、今のところデータの評価手法として定 まったものはない.ということは、評価する人によって結 果が異なることがあるということである.それではデータ



図1 電子衝突による水分子のイオン化の部分断面積. 文献[1] のデータを作図.

の利用者が困ってしまう.そこで評価済みデータ,あるい は推奨値の信頼度を評価することがあらためて必要にな る.一つの方法として,それらのデータを使って何かを計 算し,実験と比べてみる.たとえば,プラズマ中の電子衝 突の場合,さまざまな電子衝突過程を考慮して電子の速度 分布関数を計算し輸送係数(移動度など)を求める.これ を実験から求めたものと較べることにより計算に使われた 断面積の良否を判断する(3.3節参照).そのほかいろいろ 考えられるが,この件については最近筆者の考えをまとめ たものがあるのでそれを参照してほしい[4].

#### 3.1.5 IAEA の取り組み

本小特集の他の記事にあるように, IAEA では様々な会 合を組織して,原子分子データの収集や生産の促進を図っ てきた. それらの会合でしばしば話題になるのがデータの 評価である. IAEAは, 利用者が安心して使える 「評価済み データ」を集めた「標準データライブラリー」の確立を目 標にしている。そのためにはデータ評価の手法を確立した い. そこでデータ評価を主題とした技術委員会が昨年9月 に韓国の NFRI で開催された[5]. そこでは「標準データラ イブラリー」設立へ向けてのロードマップが示され、具体 的な作業の分担が決められた. 今後どのように発展するか 興味深い. 一番の問題は人であろう. 私見では3種類の人 が必要である.実際に評価を実行する人,評価は複数の人 間でするのでそれを取りまとめる人、さらにできれば完成 した「評価済みデータライブラリー」を検証してお墨付き を与える人が必要だろう. これらはすべて研究者がボラン ティアとして行うのだが、どこまで熱心に仕事をしてくれ るかは未知数である.何らかの incentive が必要であろう. 特に重要なのはとりまとめをする人である.皆を働かせ, しかもその成果の質をそろえる必要がある. このような分



図2 電子衝突による水分子のイオン化の全断面積.図1の部分 断面積の総和(実線)と直接測定の結果[2,3]との比較.代 表的な誤差の値を示してある.

野(原子分子データの評価)でリーダーシップを発揮でき る人がいるのかどうか,今後に注目したい.

(市川行和)

# 3.2 H<sub>2</sub><sup>+</sup>, HeH<sup>+</sup>およびそれらの同位体と電子の衝 突に係る反応断面積の評価

# 3.2.1 理論計算の必要性

分子イオンと電子の衝突に伴う諸過程の断面積は,分子 イオンの電子,振動,回転状態に依存する.全ての状態を 指定した断面積がわかれば,プラズマのより信頼性の高い シミュレーションができると考えられる.しかし,そのよ うな状態選別断面積は H<sup>2</sup>の基底状態の解離性再結合 (DR と略す)一例しか,実験的に測定されていない.その他の 膨大な断面積は,現在のところ数値計算に頼るほかない. 分子イオンと電子の諸過程と数値計算法の概要は,本小特 集の2.1節に紹介がある.ここでは,計算結果とその信頼性 の評価を報告する[6].

### 3.2.2 実験との比較

理論計算の信頼性の評価は、実験と比較することが第一 に考えられる.両者の一致の程度が,理論計算の正確さの 目安である.もちろん、実験にも誤差はあり、しかも厳密 な状態選別断面積は1例しかない「77.その1例の、振動 回転電子状態全てが基底状態のH<sup>±</sup>のDR 断面積の比較が 2.1節の図2(b) に示されている. 衝突エネルギーE に対 して,低エネルギーでは断面積は共鳴構造を除き E<sup>-1</sup> に比 例する.そこで、(断面積)×E を示すことにより、幅広い エネルギーについて詳細に比較できる.計算値は実験の衝 突エネルギーの熱揺らぎで平均してある. この図のエネル ギー分解能は低エネルギーで meV 程度であることを留意 して欲しい. 衝突エネルギー3桁にわたり, 差の大きなと ころで2倍程度の開きがある.0.15eV以上で一致がよいよ うにみえるのは、図の上でエネルギー分解能が低いことが 一因としてある.エネルギー分解能を 0.1 eV 程度に落とし てみれば、実験値との差は20~30%と言える、実験との比 較一つとっても、シミュレーションで問題となるエネル ギー分解能しだいで、データの信頼性は異なる. モデラー との情報交換がデータの評価に影響し、計算自体の絶対的 な評価は実用的でない.

分子イオンの回転状態を特定しない測定はいくつかあ る.図3に振動基底状態にあるHD<sup>+</sup>のDRの計算と実験の 比較を示す.縦軸はイオン蓄積リングで計測されるDR速 度係数を採用している.速度係数とは断面積に衝突速度を 掛けた量であり,熱平均はしていない.速度係数は共鳴構 造を取り去れば, E<sup>-1/2</sup>に比例するので,両対数グラフで示 す.実験のHD<sup>+</sup>振動状態は基底状態であることは確実であ るが,回転状態には励起状態が混ざっている.計算は回転 状態については,室温(300 K)の熱分布を仮定し平均して ある.正確な比較が難しい両対数グラフを用いるのは,理 論計算の精度を上げた時の変化を示すためである.精度を 上げるに従い実験値に近づけば信頼性は高い.ここで問題 とするのは始状態と解離状態との間の配置間相互作用 (CI)の取り扱い方の精度である.2.1節の(1)式右辺を第 一項だけ残す近似は一次摂動近似であり(a太い破線),理 論計算ではよく用いられる.同じ一次摂動近似でも,高次 CIを含む断熱電子状態を使うと、解離ポテンシャルエネル ギー曲線の CI によるシフトとして計算に含めることがで きる (b 細い破線). さらに, 数値的に2.1節の(1)式を解く 場合も、CIの off-the-energy-shell 強度を忠実に再現した場 合と (c 太い実線), on-the-energy-shell の強度は同じでも 解析関数で外挿した信頼性の低い場合(d細い実線)を比 較してある.比較では信頼性の順番に(a)-(b)-(d)-(c)と 実験値(図中の点)に近づいている.ただし対数グラフで あるので、(c)と実験値の差は2倍程度ある.この程度の 低エネルギーの衝突では CI の高次効果が速度係数の桁を 変えるほどの影響があるが、1 eV に近づくに従い、何らか の形で CI を考慮していればその取り扱い方による影響は ほとんどないことが確認できる. このことは, 1 eV 以上で の計算で重要である.

### 3.2.3 計算の収束性と評価

前項で CI を摂動展開した時の高次の取り扱いの収束性 の一端を示した.数値計算で重要になるのは,状態を表す ための展開基底関数を増やしていった時の収束性である. いま問題とする状態は,分子イオンの回転状態,解離を含 む振動状態,それに電子状態である.電子状態は,入射電 子の部分波(角運動量)展開と,イオン分子の電子励起状 態に分けられる.無限個あるこれらの状態を表すため,基 底関数を増やして最終結果が収束しているか確かめる必要 がある.



図3 振動基底状態の HD<sup>+</sup>の DR 速度係数.計算値は回転状態に ついて温度300K の熱分布で平均してある.太い波線:CI 一次摂動,細い波線:CIを含む断熱電子状態を用いた一次 摂動,太い実線:CI強度off-the-energy-shell全域をスプラ イン関数で表した数値解,細い実線:on-the-energy-shell 近傍を解析関数で近似した数値解,点:実験値[8].計算値 は実験と同じ衝突エネルギー熱揺らぎで平均化してある.

回転状態と解離,振動状態の基底関数を増やすこと は、2原子分子では容易で、いま扱っている諸過程につい て収束した結果が得られる.このことは,状態選別断面積 の振動回転状態については、一つの状態について精度が確 認できれば、断熱的電子状態が共通な他の振動回転状態に ついても同じ精度が保証されることを意味する.同じこと が同位体の諸過程についても言え、共通の断熱的電子状態 をもち、構成原子の質量が違うだけの同位体分子イオンで は,一つの分子イオンについて精度が確定できれば,同じ 精度が他の同位体に対しても保証される. この点は,数値 計算の利点といえる.2.1節の図3に振動基底状態にある水 素分子イオンの DR と解離性励起 (DE) の同位体効果を示 した.エネルギーが高いので、回転状態は無視している. 図中の実験値はHD<sup>+</sup>のものが示してあり,他の同位体の計 算値も、もし実験値があれば、同程度の一致が得られると 考えられる.

回転,解離,振動状態に関する問題として,非断熱相互 作用(NAI)を計算可能にしている多チャンネル量子欠損 理論(MQDT)の有効性,特に解離過程を含むよう拡張し た部分についての評価に問題を残している.2.1節で導入 した「閉じた解離チャンネル」を使うと,HD<sup>+</sup>のDR,DE ともに実験との一致が大きく改善され,差が20%程度にな る[9].閉じた解離チャンネルの考えはMQDTの考え方と 一致するが,クーロン力以外の力に拡張して意味がある か,いまだ評価は定まっていない.

電子状態の基底関数の数は,数値計算の精度を大きく左 右するし,計算の限界を決定する.水素分子イオンの励起 状態は第3励起状態まではエネルギー差もあり,擬交差も 起きず単純なポテンシャルエネルギー曲線をもつ.しかし それ以上の状態は,狭いエネルギー領域に複雑なポテン シャルエネルギー曲線の状態が無限個あり,現状では無視 されている.電子衝突を考えると,第3励起状態をイオン コアとする最も低いRydberg状態が,電子衝突エネルギー にして11 eV あたりにある.つまり,第3励起状態以上を 無視している現在の計算では,衝突エネルギー11eV 位ま でしか正しくない.低エネルギーのデータを11 eV 以上に 外挿することはできない.

計算では DR における解離原子の各電子励起状態への部 分断面積を与えている.このデータは再結合が起きる領域 における分子の電子励起状態の主量子数がそのまま原子の 励起状態の主量子数になるという仮定に基づいており,核 間距離の大きな所(10ボーア半径程度以上)での相互作用 は無視している.近似の定量的評価は不能であるが,モデ ラーが必要とするデータであり,実験的検証が期待され る.

入射電子の部分波を増していった時の収束性は完全には 把握できていない.水素分子イオンの1eV以下のDR は,ほとんどの寄与はdo波によることはわかっており,高 エネルギーにおいても主要な部分波が対称性から決まって いる.しかし,電子衝撃による振動回転励起には共鳴散乱 以外の部分波も評価しなくてはならない.収束性の検証は いまだなされていない.NAIのみでDR が起きる HeH<sup>+</sup>が 部分波の収束および MQDT の検証に最も適しているが, 現状では回転状態を特定した実験がないこともあり,実験 との差は水素分子イオン以上にある[10,11].最近,部分波 展開の中心の取り方が収束性に大きく影響することが指摘 されている.

### 3.2.4 まとめ

数値計算による水素分子イオンおよび水素化ヘリウムイ オンと電子との衝突に係る状態選別断面積の信頼性の評価 について紹介した.振動回転基底状態の水素分子イオンの DR, DE では、衝突エネルギーが11 eV 以下に限られるが、 数十%の実験との差が議論の対象となる状況である.他の 振動回転状態についても、また、別の同位体分子イオンに ついても、同程度の信頼性が予想される.低エネルギー水 素化ヘリウムイオンの DR では、信頼性は水素分子イオン ほどはない.データの信頼性はエネルギー分解能に依存し ており、また評価が定まっていないデータでもシミュレー ション上重要なものもあり、モデラーからのフィードバッ クによる利用目的をふまえたデータ整備が必要である. (高木秀一)

# 3.3 電子スオームパラメータと電子衝突断面積

電子と原子・分子の間の衝突とそれに続くさまざまな反 応過程からプラズマ現象を理解するためにはそのプラズマ の詳細なモデルを構築しなければならない.そしてこのモ デルに基づくシミュレーションの結果に定量性をもたせる ためには、プラズマを構成する原子・分子の電子衝突断面 積データは必要な電子エネルギー範囲におけるすべての弾 性・非弾性衝突過程を完備し、かつ、そのおのおのが十分 な信頼性を備えていなければならない.本節ではこの要件 を備えた断面積データを供給できる手法(電子スオーム 法)について述べる.

ほとんどの電子衝突断面積データは単色エネルギーの電 子ビームを用いる電子散乱実験から得られる(電子ビーム 実験).しかしながら,報告例はいずれも限られた衝突過 程についての限られたエネルギー範囲での測定の結果であ り,したがって,どの原子分子についても、シミュレー ションに必要な完備した一組の断面積データ(断面積セッ ト)を用意するためには様々な文献に報告されている様々 な精度をもつデータを収集・評価する作業が不可欠にな る.なかには完全に欠落した断面積データもあり、また、 従来型の電子ビーム実験では0.5 eV以下のエネルギー範囲 の単色電子ビームの発生には困難が伴うためにこのエネル ギー範囲のデータは少ない.電子ビーム実験による断面積 データの精度は典型的にはおよそ20%といわれるが、一 方,全衝突電離断面積と全衝突断面積は例外的に精度が高 く,およそ6-8%である.

一方,気体中における電子のドリフト速度や拡散係数の ような電子スオームパラメータの測定精度は一般に高く, 特に,ドリフト速度のそれは1-2%,あるいはそれ以下 である.したがって,様々なデータソースから用意した断 面積セットはそれを使ったスオーム解析(たとえばボルツ マン方程式解析)の結果を実測スオームパラメータと比較 することにより評価することができる. その差が小さくな るように断面積データに試行錯誤的に修正を加えながら比 較を繰り返すことで実測スオームパラメータと矛盾のない 断面積データを決定することも可能になる(電子スオーム 法).

上記の電子ビーム実験と電子スオーム法の得失は互いに 相補的であることはよく知られていて,この2つの研究分 野の緊密な協力が必要とされている[12].電子スオーム法 の最大の弱点はそれがいわゆる逆問題に分類されていて結 果として求めた断面積の唯一性が原理上保証できない点に ある.この短所は気体中の電子スオームパラメータを支配 する2つ以上の衝突過程が共存するときより深刻になる. 一般的な分子気体中の広い*E/N*(*EとN*はそれぞれ電界と 気体粒子密度で換算電界とも呼ばれ,慣例的に10<sup>-17</sup> V・ cm<sup>2</sup>=1 Tdを用いる)での支配的な衝突過程は弾性運動量 移行断面積と振動励起断面積であることが知られている. そして,これらの断面積データの複数の異なる組み合わせ で等しいドリフト速度を得る可能性は容易に想像できる.

これまで分子気体中のスオーム測定はほとんど純粋気体 中に限られてきた.他方,アルゴンなどのRamsauer極小 をもつ希ガスに微量の不純物分子が混入すると電子ドリフ ト速度が大きく変化する事実は古くから観測されており, それが混入した微量の分子の振動励起過程に因ることも知 られていた[13].さらに,この大きな変化はアルゴン原子 の運動量移行断面積のRamsauer極小により増幅される [14].このことは簡単には以下のように理解できる.すな わち,混合気体中で振動励起によりエネルギーを失った電 子は大多数を占めるアルゴン原子のRamsauer極小に相当 するエネルギー範囲に移り,したがって,長い自由行程と 高い移動性をもつにいたる.混合気体中の分子密度は低 く,したがって,そこでの分子への弾性運動量移行がス オームパラメータに及ぼす影響もアルゴン原子へのそれに 比べてはるかに小さい.

筆者らが最も初期に経験した混合気体中の特徴的なドリ フト速度は SiH4-Ar 混合気体の例である[15].純粋アルゴ ン中のドリフト速度の E/N 依存特性は比較的単調である が, 微量 (およそ 0.5% および 5%) の SiH<sub>4</sub> 分子をそこに混 合するとドリフト速度の E/N 依存には2つの極大が出現 し、また、純アルゴン中に比して最大1.5桁程度のドリフト 速度の増強が観測される.この混合気体中のドリフト速度 にみられる特異な E/N 依存は SiH4 分子の振動励起断面積 のエネルギー依存性の影響を強く受けており、振動励起断 面積の閾値と2.5 eV付近に共鳴ピークを与えることでその E/N 依存特性はボルツマン方程式解析で完全に再現する ことができた[16].また、2.5 eV 付近の共鳴ピークは電子 ビーム実験によっても直後に確認された[17]. SiH<sub>4</sub>-Ar 混 合気体中のスオーム特性から得た SiH4 分子の振動励起断 面積の特徴を維持しながら,次に,純粋 SiH4 中のスオーム 特性の実測値に矛盾しないように振動励起以外の断面積を 決めることで SiH4 分子の断面積セットを決定することが できた [18]. 特筆に値するのは, 当時, 純粋 SiH4 中で測定 されたスオーム特性のみから求められた断面積セットは報 告されており、それはもちろん純粋気体中の正しいスオー ム特性を与えるが、しかしながら、SiH<sub>4</sub>-Ar混合気体中で測 定されたスオームパラメータを正しく予測するものではな かったことである. つまり,純粋 SiH4 中のスオーム特性に は分子の運動量移行断面積と振動励起断面積が共に支配的 であるために, そのスオーム特性から両断面積を区別して 一意的に決めることができなかったといえる. その一方 で,SiH4-Ar混合気体中のスオーム特性に対しては,混合比 の極端に小さい SiH4 の運動量移行断面積の寄与は小さい が、振動励起に伴う大きな非弾性エネルギー損失のために 振動励起断面積の寄与は大きく、そしてアルゴンの Ramsauer 極小によりその影響が増幅されることから、実質的 にこの混合気体中のスオーム特性には振動励起断面積のみ が大きく寄与することになる. そしてこのことは, 分子の 電子衝突断面積セットの評価または導出にあたっては、純 粋分子気体中のスオーム特性のみならず、同時に、それと アルゴンとの混合気体中の特性も合わせて用いることがき わめて有効であることを示している.

上述したことから,分子の電子衝突断面積を求める電子 スオーム法のために有効な一連の手順を確立することがで きた.断面積推定の手順を実行する前に,Ramsauer極小 を有し断面積が既知の希ガス(アルゴン)に試料分子気体 を数パーセント程度混合した気体中および純粋試料分子気 体中での電子スオームパラメータの測定値を用意する.ま た,さまざまな資料を参照して当該試料分子の初期断面積 セットを作成する.

手順は、最初に初期断面積の振動励起断面積に試行錯誤 的に修正を加えることで混合気体中のスオーム特性の解析 結果を実測値に近づくようにする (ステップ1).次に,ス テップ1で振動励起断面積に修正を加えた断面積セットの 運動量移行断面積に試行錯誤的に修正を加えることで純粋 気体中のスオーム特性の解析結果が実測値に近づくように する (ステップ2). この2つのステップを低エネルギー の断面積データから順次高エネルギー側へ向けて交互に繰 り返し、それをエネルギー全域にわたって断面積セットが 十分に収束し,かつ,すべてのスオームパラメータの計算 結果が全E/N域で実測値に十分近づくまで続ける. 容易に 想像できるように、この手順による断面積の決定には時間 と労力,そして経験が必要になる.逆問題の解法に広く用 いられる最適化の手法を応用した経験に依らない断面積決 定の試みはまだ満足できる段階には達していない. しかし ながら、時間と労力を大幅に省くことを可能にする特別の 計算機プログラムは有効である.

上記の手順でこれまでいくつかの分子の断面積セットを 決定してきたが、その最新の例がC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>である.図4と図5 のスオームパラメータを測定し、さらに図6の破線で示す 初期断面積を準備した上で前記の手順に従って図6の実線 の断面積セットを決定した[19].ここで、特に信頼できる と考えられる一重項-三重項遷移電子励起断面積(Q<sub>ex1</sub>)と 全電離断面積(Q<sub>i</sub>)の電子ビーム実験からのデータには修正 を加えていない.一方、断面積データの全くないQ<sub>ex1</sub>以外 の電子励起断面積はまとめてQ<sub>ex2</sub>として、実測電離係数



図4 純粋C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>中の電子スオームパラメータ.プロットは実測結 果,破線と実線はそれぞれ図6の初期断面積と最終断面積 を使ったボルツマン方程式解析の結果.









(精度3%) に矛盾しないようにその絶対値を決定している.また,1.8 eV 以上のエネルギー域の運動量移行断面積 Q<sub>m</sub> はビーム実験の主張するエラーバーの範囲内で一致し ている.1eV以下のエネルギー域にみられるQmの構造は 初めての知見で振動励起断面積の閾値ピークに関連してい ると考えられるが,純粋C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>中のドリフト速度の実測値を 1%以内の精度で再現するために必要になる.

電子スオームパラメータを使って分子の電子衝突断面積 の評価または決定をする場合,その純粋な気体中だけでな くそれを微量にアルゴンに混合した気体中で測定したス オームパラメータも併用することの意味とその重要さにつ いて述べた. (中村義春)

# 3.4 重粒子衝突断面積実験データの評価 ー評価例とスケーリングー

第1章でも述べられているように、IAEA における原子 分子データ活動は、磁場閉じ込め核融合プラズマに関連す る過程を対象とする。光子および電子衝突以外の重粒子衝 突に関しては、具体的に表1に示す原子・分子とそのイオ ンが関係する過程が対象となっている.ただし、これらの 原子・分子とそのイオンすべての衝突過程が対象となって いるわけではなく、それぞれの粒子の核融合プラズマ中の 存在密度や運動量を考慮し,表2の衝突粒子マトリックス に示す衝突エネルギーをもつ過程が対象となる.(表2に は参考として光子および電子衝突に関しても含めた.)核 融合燃料となるH, D, T原子・分子 (Primary atoms, molecules) と燃焼灰である He 相互間の衝突に加え、これら3 種の粒子と不純物粒子 (Common, Other, Less common impurities), 関連原子 (Related atoms), 分子 (Molecules) との衝突が対象であることがわかる.これらの表中 Related atoms に挙げられた元素は、核融合プラズマ中の過程 に直接関連するわけではないが、これらのデータから Common, Other, Less common impurities に関する過程につ き類推できることから含められている. 例外的に, 比較的 低頻度のCommon impurities 同士の衝突が対象となってい るが、これは特に低エネルギー衝突において、同種元素粒 子同士が衝突する対称衝突過程の電荷変換断面積が非対称 衝突に比して大きくなるためである.もちろん表2のエネ ルギー範囲を超える衝突も起こっているが、その頻度は十 分低い.対象とする衝突エネルギー上限は, Primary atoms, molecules については NBI 照射, He 灰については DT 核融合反応における反跳エネルギーを反映して決められて いるが、前者に関しては、核融合装置の大型化に伴い<1 MeV程度のより高いエネルギーが必要となっており,実際 に,現行 CRP:Spectroscopic and Collisional Data for Tungsten from 1 eV to 20 keV においては、本節筆者らにより Other impurities に含まれる Wのイオンと~1.0 MeVの NBI中性水素ビームとの電荷変換衝突過程につき研究が行 われている.また、これらの広範な過程のうち、現時点で 優先度が高いものは何か、DCNにおいて定期的に確認され ている[20].

IAEA-NFRI技術委員会では,重粒子衝突断面積実験 データの評価に関して,次のような議論がなされた [21,22].

・データ評価では、測定誤差(uncertainty)の評価・見積

Primary atoms H, D, T Helium He H<sub>2</sub>, H<sub>3</sub>および同位体置換分子(HD, HT, D<sub>2</sub>, …) Primary molecules Common impurities C, O, Ti, Cr, Fe, Ni Other impurities Be, B, N, Al, Si, V, Mo, W Li, F, Ne, Na, Mg, P, S, Cl, Ar, K, Ca, Sc, Mn, Co, Cu, Zn, Kr, Zr, Nb, Ag, In, Xe, Cs, Less common impurities Ta, Pt, Au, Hg Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, Sn, Te, I, Ba, Hf, Re, Os, Ir, Tl, Pb Related atoms H2O, OH, H3O, O2, CO2, CO, CN, N2, He<sup>‡</sup>, HeH<sup>+</sup>, HeH<sup>‡</sup>, CH4, CH3, CH2, CH, CnHm および水 Molecules 素同位体置换分子

表1 対象原子分子一覧.

表2 対象衝突粒子マトリッ
---------------

	Primary atoms	Helium	Primary molecules	Common impurities	Other impurities	Less common impurities	Related atoms	Molecules
Photons	< 30 keV	< 30 keV	< 30 keV	< 30 keV	< 30 keV	< 30 keV	< 30 keV	< 30 keV
Electrons	< 100 keV	< 100 keV	< 100 keV	< 100 keV	< 100 keV	< 100 keV	< 100 keV	< 100 keV
Primary atoms	< 500 keV	< 5 MeV	< 500 keV	< 500 keV	< 500 keV	< 500 keV	< 500 keV	< 500 keV
Helium	< 5 MeV	< 5  MeV	< 5 MeV	< 5 MeV	$< 5 { m MeV}$	$< 5 \mathrm{MeV}$	< 5 MeV	< 5 MeV
Primary molecules	< 500 keV	< 5 MeV	< 500 keV	< 500 keV	< 500 keV	< 500 keV	< 500 keV	< 500 keV
Common impurities	< 500 keV	$< 5 { m MeV}$	< 500 keV	< 100 keV	対象外	対象外	対象外	対象外

もりと、ミスによる誤差(error)の評価が必須である.

・データ評価を経て、可能な限り推奨データを整える.

- ・データの整合性, 例えば部分断面積の和と全断面積の 整合性, 微分断面積と積分断面積の整合性なども チェック対象とする.
- ・回転振動励起状態や励起(準安定)状態の存在などに よる誤差も考慮する必要がある.
- ・実験データ再現性や、実験方法自体も評価対象となり 得る他、実験者の経験と実績も参考とすべきである.
- ・データ生産量が比較的少ないので、理論データとの比較、半経験式の活用も必要となるが、半経験式自体の 評価も必要である。
- ・データ評価をオープンかつ正当に行うために、評価は
   十分な実績のある経験者のグループにより行われることが望ましい。
- ・活発なデータ評価活動により,原子分子衝突科学の知 見拡大と発展が期待できる.

本節では、筆者が同会議で発表した低エネルギー(4-25 keV)Be<sup>q+</sup>, B<sup>q+</sup>, C<sup>q+</sup>, Fe<sup>q+</sup>, Ni<sup>q+</sup>, W<sup>q+</sup>イオン(q = 1, 2) - 気体標的衝突における電子捕獲断面積測定とスケーリン グ[23, 24]につき,以上の観点からまとめる.これらの入射 イオンに関しては、C<sup>q+</sup>を除き既存データが極めて少ない か、まったくなく、既発表の理論計算も Be, B イオン衝突 系に限られる.また、気体標的を用いて断面積絶対値を測 定する際には、気体標的の圧力と衝突長を正確に求める必 要があるが、ガスセルからの標的ガス吹き出しや正確な圧 力測定の困難さから測定誤差を抑えることが難しく、~ 50%の系統誤差を生ずることすらある.このような状況 で、既存のデータに依存することなく(規格化など行わず) 信頼に足る断面積絶対値を得るため、あらかじめ(その後 も折をみて) ベンチマーク測定を実施している. ベンチ マーク測定では、例えば既存データが豊富な 7.5 keV H+イ オン-H<sub>2</sub>気体標的衝突系を選び,筆者らの実験装置と方法 により独立に測定した断面積値を既存データと比較して, 装置と実験方法の精度を確認する. もちろん既存データも 誤差を含んでいるが、このような"こなれた"衝突系に関 しては、10例以上の測定結果が蓄積され[25], IAEA によ る推奨断面積[26]も整備されている.図7をみると,既存 データに幾分かのばらつきはあるものの, 7.5 keV 付近で は大半のデータがよい一致を示しており、筆者らのベンチ マーク測定結果もよく一致している.系統誤差は、本来異 なる装置・方法による断面積測定結果を比較して評価され るもので、単一(装置)の測定で系統誤差を議論すべきで はないが、筆者らはこのベンチマーク測定と、既存データ が存在する C<sup>q+</sup>イオン測定結果から,系統誤差を含めた測 定誤差(不確かさ uncertainty)を 9~20%としている.重 粒子(イオン)入射においては,入射イオンが基底状態に あるか、励起状態にあるかで電子捕獲断面積が異なり、こ れを区別しない(できない)実験では、励起状態の混合率 が誤差の大きな原因となるが、H<sup>+</sup>入射イオンに関しては この心配がない.特別な手法を用いて入射イオンの電子状 態などを特定した断面積は部分断面積と呼ばれるが、この 辺りの詳細については文献を参照願いたい[27].

測定値は、まず既存の同種衝突系データ(理論・実験) と比較して評価を行う.場合によっては、次に示す[28]の ように未出版データも比較対象としなければならない.筆 者らの測定に対しては、図8に示すように、Be<sup>q+</sup>イオンに つき比較すべき理論値[28-32], Fe<sup>+</sup>イオンにつき実験値 [33]が存在するが、理論値は(IAEA-NFRI委員会の主議題 の一つとなっているように) 誤差の評価を伴わないことが 多い.実験値との比較については、測定エネルギーが異な るものの互いに接続する傾向が見られ、既存値の方が全体 的に低いのは, イオン生成方法を工夫し, 基底状態イオン のみ入射した実験方法によると説明できる. 同種衝突系 データとの比較ができない場合は、異種衝突系データとの 傾向比較や,入射イオン価数,エネルギー,標的のイオン 化エネルギーなどのパラメータで換算した換算断面積によ る比較を試みる.このとき、実験結果や理論から導かれた、 断面積のパラメータ依存性を表す経験式や半経験式が役に 立つが、その適応範囲や誤差については細心の注意が必要 である[27,34]. 図9に,10keVW<sup>+</sup>イオン-各種気体標的 衝突の1電子捕獲断面積測定値を標的のイオン化エネル ギーに対して示す. これらの衝突系では、このような低エ ネルギー領域での既存理論・実験データは存在しない. 図9より、希ガス標的と分子ガス標的で傾向が異なるもの の,系統的な相関を示していることがわかる.H2標的に対 して値が二つあるのは,数年おいて繰り返した二つの値を 示しており,系統誤差の目安となる. 図9中, N<sub>2</sub>, Ne標的 の値がそれぞれ分子ガス標的・希ガス標的全体の傾向から 若干外れるが、N2に関しては他の分子ガスがアルカン系Cn Hm であること、Ne に関しては衝突エネルギーが 7.5 keV と異なるためと説明できる.このような事由がないのに, ある値だけが全体の傾向から大きく外れるような場合、そ の値の信頼性は低いと考えなければならない. Müller と Salzborn k + q 価の入射イオンが、イオン化エネルギー I (eV)である標的から1電子捕獲する発熱過程の断面積経 験式として,



$$\sigma_{q,q-1} \quad (\text{cm}^2) = (1.43 \pm 0.76) \times 10^{-12} q^{1.17 \pm 0.09} I^{-2.76 \pm 0.19},$$

 図7 H<sup>+</sup>イオン−H<sub>2</sub>ガス衝突における1電子捕獲断面積.○: 筆者らのベンチマーク測定(7.5 keV)[24].他の記号:既 存実験値[25]. を導出している[35]. 図9の断面積は, このスケーリング が示す I<sup>-2.76±0.19</sup> 依存から大きく外れているが, W<sup>+</sup>イオン 衝突系では1電子捕獲過程が吸熱反応となるためであり, 経験式の適用範囲を示す好例であろう.実際, 2価イオン 入射など反応が発熱過程となる衝突系では, I 依存性は式 (2)に近くなる.このような吸熱反応を含む1電子捕獲断 面積値は,標的のイオン化エネルギーではなく,標的と (電子捕獲後の)入射イオンのイオン化エネルギーの差 *ΔIP* (eV)でプロットすれば,図10に示すように一定の相関



図8 (a)Be<sup>+</sup>, Be<sup>2+</sup>, (b)Fe<sup>+</sup>イオン(上図)希ガス,(下図)分 子ガス標的との衝突における1電子捕獲断面積 σ<sub>10</sub>, σ<sub>21</sub> と2電子捕獲断面積 σ<sub>20</sub>.記号でプロットした値が実験値 [23]で,実線,破線,点線がそれぞれ σ<sub>10</sub>, σ<sub>21</sub>, σ<sub>20</sub>に対応 する.左上図の記号なし曲線はHe標的に対する理論断面積 で,実線[28],破線[29,30],点線[29]がそれぞれ σ<sub>10</sub>, σ<sub>21</sub>, σ<sub>20</sub>に対応する.左下図の記号なし曲線はH2標的に対する 理論断面積で,実線[31],破線[32]とも σ<sub>21</sub>に対応.右上 図,右下図でエネルギ-350 eV/u 以上の実験値は,それぞ れ Ar, N2標的に対する既存データ[33]を示す.

# 10 keV W<sup>+</sup> Single Electron Capture



図 9 10 keV W<sup>+</sup>イオンー各種ガス標的衝突における1電子捕獲 断面積.



図10 低エネルギー○: Be<sup>q+</sup>, △: B<sup>q+</sup>, ◇: C<sup>q+</sup>, □: Fe<sup>q+</sup>, ▽: Ni<sup>q+</sup>, ○: W<sup>q+</sup>イオン (q = 1,2) 一気体標的衝突にお ける1 電子捕獲断面積[24]. 塗りつぶし記号は q = 1, 白抜 き記号は q = 2 に対応し, 一点破線は △ IP によるスケーリン グを示す.

を示すようになる. *AIP* は、衝突系の反応前後の内部エネ ルギー差であり、反応前後の入射・標的粒子がすべて基底 状態にあるとすると、反応のQ値に相当する量である. 図 中の一点破線は、発熱過程と吸熱過程ごとに測定値を再現 する直線であり、それぞれ

$$\sigma_{aa-1} (\mathrm{cm}^2) = 7.45 \times 10^{-16} \times 10^{-0.029 \Delta IP(\mathrm{eV})}, \qquad (3)$$

$$\sigma_{q,q-1}(\text{cm}^2) = 7.13 \times 10^{-16} \times 10^{-0.17 \Delta IP(\text{eV})}, \qquad (4)$$

で表され,測定結果を発熱領域で-0.57~0.62桁,吸熱領域 で-1.36~0.64桁の範囲で再現している. さらなる詳細や 標的や入射イオン価数を限定したスケーリングについて は,文献[24]を参照願いたい. (今井 誠)

# 3.5 原子分子データの評価とコード比較 NLTE コード比較ワークショップ

本節では、IAEA によるコードセンターネットワークに 関連する活動として、NLTE (non local thermodynamic equilibrium),非局所熱平衡における原子過程の衝突輻射 モデルの相互比較ワークショップの活動について紹介する.

IAEA による原子分子データ恊働作業では、プラズマ中 の原子分子素過程データの収集、評価、データベース化が 行われている.しかしながら、例えば原子分子素過程デー タを用いてプラズマの分光解析を行うためには、衝突輻射 モデル(原子分子過程モデル)が必要である.衝突輻射モ デルとは、プラズマ中に存在するイオンの各状態につい て、電子衝突や輻射による電離、励起の効果によってそれ らが生成、消滅する過程を考慮し、レート方程式(速度方 程式)を立てて解き、イオン比や、状態占有密度を求める モデルである[36].このような衝突輻射モデルは、発光ス ペクトルの評価や、電離度、輻射放出・吸収係数などの、 プラズマの状態方程式に関係する量を求めるために用いら れ、最近では、プラズマプロセス、環境汚染物質処理、光 源などの様々な応用分野でも、実験解析、装置の最適化の ために利用されている. 本節では、高温プラズマの原子の衝突輻射モデルの検証 のためのワークショップ活動を取り上げる.高温プラズマ 中では、原子は多価イオンとなり、複雑な発光スペクトル を示すことが知られているが、プラズマ中に存在するの は、もっぱら原子、イオンとその電子励起状態であり、そ の間で起こる過程は、電子衝突や輻射による電離、再結合、 励起、脱励起に限られるので、モデルは比較的単純になる と考えられる.また、現在では理論計算によって、原子エ ネルギー準位や、レート係数のデータが得られるので、比 較的容易にモデルを構築できると考えられる.にもかかわ らず、空間的に広がりを持ち時間的にも変化する現実のプ ラズマ中の原子過程は、プラズマの流体運動や、輻射輸送 の影響を受けるので、計算の精度を高めるためや、そのた めのモデルの検証を行うためにも、さまざまな課題がある と考えられる.

EUV 光源のようなプラズマの応用分野では,発光効率の 1%の差異が技術の成否を決定するので,衝突輻射モデル の精度は重要である[37].最近の米国リバモア研の NIF (National Ignition Facility) での慣性核融合の点火実験で も,レーザー光から X 線への変換効率の予測からのずれが 問題になっているとされる[38].

プラズマの衝突輻射モデルの研究は、1980年代から行わ れ、HやHe様イオンに対しては計算手法が確立され、分光 解析への応用が行われている[39].一方、磁場閉じ込め核 融合では、高乙プラズマの輻射損失が、慣性閉じ込め核融 合では、ドライバーレーザーのエネルギーの輻射への変換 効率が重要と考えられ、高乙多価電離イオンの衝突輻射モ デルの研究が行われるようになった[40].当時はその原子 データが入手困難なことが問題と考えられ、対象イオンの 構造を水素様イオンで近似するモデルが用いられていた が、1990年代以降、COWAN[41]、HULLAC[42]、FAC [43]などの原子エネルギー準位、電離、励起のレート係数 を計算するコードが発展し、現実に近いモデリングができ るようになった.しかし、複雑な原子過程を含むモデルに よる計算が、応用研究における、装置設計や最適化などに 利用可能な信頼性をもちえるかは議論になっていた.

一般に,理論モデルの精度を確認するためには,モデル を実験と比較して検証する必要がある.しかし,衝突輻射 モデルの場合は,それに含まれる多くのエネルギー状態, 原子分子素過程のデータをひとつひとつ検証することは困 難な上,それらを考慮したモデルが全体として妥当な結果 を与えるかも明らかではない.分光計測との比較において も,プラズマがしばしば時間,空間的な不均一性を持ち, 観測されるプラズマの発光が自己吸収の影響を受けること に起因した,不確定性があり,定量的な検証を行うことが 困難である.

このようなプラズマのモデリングの検証のため,主に慣 性核融合プラズマ分野の研究者が中心となり,1989年から 1994年にかけて,局所熱平衡(LTE)状態にあるプラズマ の輻射吸収係数(opacity)の相互比較のための,opacity workshopが実施された[44].それに続いて,1996年から NLTEコード比較ワークショップが企画されて,現在まで ほぼ隔年,計7回開催されている.

NLTE コード比較ワークショップは米国標準局(NIST: National Institute of Standard and Technology)の Yu. Ralchenko博士がオーガナイザーを務め、2011年にウィーンで 開催された第7回ワークショップでは、IAEA とフランス CEA(Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives)の後援によって実施されている. これまでの ワークショップの結果は、Radiative Properties of Hot Dense Matter 会議等で報告されている[45,46].また、本 誌でもタングステンプラズマのモデリングに関する紹介を 行っているので参照されたい[47].

2011年に行われた第7回ワークショップでは,webサイ トに公開されているように[48],Ne,Ar,Kr,Wを対象と して,コードの相互比較が行われた.具体的には,温度,密 度を与えた,定常状態(衝突輻射平衡:CRE:Collisional Radiative Equilibrium)にあって,光学的に薄いプラズマにお ける,平均価数,輻射損失,イオン密度,占有密度等を主 な対象として計算結果の比較が行われたが,Arについて は強い輻射で励起されたプラズマにおける占有密度の時間 発展,KrとWについては詳細なスペクトルについても比 較が行われた.

ワークショップの実施の手順は以下の通りである.開催 の半年前にテスト問題がアナウンスされる.参加者はそれ をもとに計算を行い,指定されたフォーマットでデータを 作成する.そして,開催の1ヶ月半くらい前までにftpに よって所定のサイトに結果をアップロードすると、ワーク ショップの web サイトのデータベースに登録され, web サイト上のツールを用いて,解析,他の結果との比較がで きるようになる. ワークショップ当日は, 各コードについ ての議論と、各テスト問題についての結果の比較を行う. ワークショップの終了後、見出された問題について修正を 行い,3ヶ月後をめどに最終的な結果をアップロードす る. このワークショップに参加するための必要十分条件 は、指定されたテスト問題の少なくとも一つに対して計算 を行い、結果を提供することである. それによって、ワー クショップに出席できるようになるとともに, web サイト 上のデータベースにアクセスできるようになる.

提出するデータは,平均価数,輻射損失,イオン密度,占 有密度,発光スペクトル等からなり,詳細なモデルで は,10<sup>6</sup>個以上のエネルギー準位を考慮して計算するの で,提出するデータのサイズはGBオーダーになる.データ を準備するためには,原子データの計算,衝突輻射モデル の計算を含め,相当の作業が必要である.

表3にワークショプで比較を行った主なコードを示す. それぞれのコードは、それぞれ違った原子データを用い、 原子モデルの構築方法を用いているが、エネルギー準位の 取り扱い方において、電子配置ごとに扱うものと、微細構 造レベルを扱うもの、その計算方法として、遮蔽水素モデ ルによるものと、原子物理の計算コードを用いるものとに 大別される.複雑なイオンを取り扱うために、平均化した エネルギー準位を考慮するモデルや、エネルギー準位の一 部について微細構造を考慮するハイブリッドモデルも用い られている.各コード間で、使用する原子データは共通の 場合があるが、衝突輻射モデルのソルバーは、ほぼ独立に 開発されている.

初期のワークショップでは,各コードの計算結果の間に 大きな違いがあり,例えばAuについての計算で,価数の計 算結果に10以上の違いがあった.エネルギー準位の計算方 法として,遮蔽水素モデルを用いるコードと,原子物理の 計算コードを用いるコードの間で結果が異なることが認識 され,原子構造を適切に扱うことが重要なことがわかっ た.電離,励起のレート係数の取り扱いについても,ワー クショップを重ねるごとに,改良が進み,同じエネルギー 準位の組を用いれば,各コードの計算結果がほぼ一致する ようになった.正確なレート係数を用いることは重要なこ とはいうまでもないが,多数ある電離,励起過程のレート について全体的な整合性が重要なことも示された.

Wは、磁場閉じ込め核融合で重要なことから、初期の ワークショップから引き続き比較の対象として選ばれてい る.コードの改良が進んだ最近のワークショップでは、 コード毎で計算された価数の差異が2~5以内、輻射損失 も2倍程度以内に一致するようになった.これらの計算に おいては、十分多くのエネルギー準位を考慮して、重要な 二電子性再結合チャネルを漏れなく考慮する、モデルの完 全性(completeness)が重要なことが示された.計算結果 の差異は、Ni様や Ne 様のような閉殻イオンが支配的にな る条件では少なく、開殻イオンが存在する条件では大きく なる傾向があり、構造が複雑なイオンのエネルギー準位の 構造を適切に考慮することが重要なことが示されている.

ワークショップを通じ, 衝突輻射モデルの精度, 信頼性

表 3 nLTE コード比較ワークショップで発表された衝突輻射モデル (一部). CA は configuration average (電子配置単位でエネルギー準 位を考えるモデル)の略.

コード	著者	研究機関	特徴	
ATOMIC	J. Abdallah	Los Alamos/USA	CA, level-by-level	[49]
	J. Colgan		原子データは Cowan コードによる	
	C. Fontes			
AVERROES	O. Peyrusse	CELIA/France	super configuration モデル	[50]
CRETIN	H. Scott	LLNL/USA	水素様近似モデル	[51]
FLYCHK	HK. Chung	LLNL/USA	水素様近似モデル	[52]
SCRAM	S. Hansen	Sandia/USA	level-by-level, Hybrid	[53]
			原子データは FAC による	
JATOM	A. Sasaki	JAEA/Japan	CA, 原子データは HULLAC による	[54]

は高まったと考えられるが,現在の結果のばらつきに照ら して、一定の誤差は避けられないと考えられる. EUV リソ グラフィ光源や慣性核融合などの応用のためにはさらに精 度を高める必要があると考えられる. そのためには, 計算 結果の比較においては、データベースの活用をより進める などして、計算の精度に大きな影響を与えるエネルギー準 位や, 電離, 励起の素過程を特定した上で, 原子データの 精度の向上を図ることが、今後重要になると考えられる. 一方,これまで限られている,実験結果との比較による検 証を充実させることは重要であり、プラズマの不均一性 や、輻射の自己吸収に起因する結果の不確定性を回避、克 服するような実験方法,これらの効果を適切に考慮するモ デリングの方法,比較の方法が必要となると考えられる が、これらは高 Z プラズマに本質的な現象であるとも考え られ、プラズマの特性のより進んだ理解に基づく、新しい 実験、モデリングとそれらの相互の比較が必要になるので はないかと考えられる. (佐々木 明)

# 参考文献

- [1] Y. Itikawa and N. Mason, J. Phys. Chem. Ref. Data 34, 1 (2005).
- [2] J. Schutten et al., J. Chem. Phys. 44, 3924 (1966).
- [3] N.Lj. Djuric *et al.*, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes **83**, R7 (1988).
- [4] Y. Itikawa, Fusion Sci. Technol. **63**, 333 (2013). この論文は 下記の IAEA 会合での話をまとめたものである.
- [5] Joint IAEA-NFRI Technical Meeting on Data Evaluation for Atomic, Molecular and Plasma Material Interaction Processes in Fusion (September 4-7, 2012, Daejeon, Korea).
- [6] H. Takagi, Fusion Sci. Technol. 63, 406 (2013).
- [7] V. Zhaunerchyk et al., Phys. Rev. Lett. 99, 013201 (2007).
- [8] T. Tanabe *et al.*, Dissociative Recombination, Theory, Experiment, and Application IV 170 (2000) World Scientific.
- [9] H. Takagi, Phys. Scr. T96, 52 (2002).
- [10] H. Takagi, Phys. Rev. A 70, 022709 (2004).
- [11] D.J. Haxton and C.H. Greene, Phys. Rev. A **79**, 022701 (2009).
- [12] L.G. Huxley and R.W. Crompton, *The Diffusion and Drift of Electrons in Gases* (John-Wiley & Sons, New York, 1974) p. 523.
- [13] W.H. Long et al., Phys. Rev. A 13, 471 (1976).
- [14] J.F. Nolan and A.V. Phelps, Phys. Rev. 140A, 729 (1965).
- [15] M. Kurachi and Y. Nakamura, J. Phys. D: Appl. Phys. 21, 602 (1988).
- [16] M. Kurachi and Y. Nakamura, J. Phys. D: Appl. Phys. 22, 107 (1989).
- [17] H. Tanaka *et al.*, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 23, 577 (1990).

- [18] M. Kurachi and Y. Nakamura, IEEE Trans. Plasma Sci. 19, 262 (1991).
- [19] Y. Nakamura, Fusion Sci. Technol. 63, 378 (2013).
- [20] http://www-amdis.iaea.org/DCN/fusion\_data.php
- [21] http://www-nds.iaea.org/publications/indc/indc-nds-0627/
- [22] 今井 誠: プラズマ・核融合学会誌 88,628 (2012).
- [23] M. Imai et al., J. Plasma Fusion Res. Ser. 7, 323 (2006).
- [24] M. Imai *et al.*, Fusion Sci. Technol. **63**, 392 (2013) and *references therein*.
- [25] Y. Nakai et al., At. Data Nucl. Data Tables 37, 69 (1987).
- [26] http://www-amdis.iaea.org/ALADDIN/
- [27] 浜口智志他 編:プラズマ原子分子過程ハンドブック (大阪大学出版会, 2011).
- [28] N. Shimakura, private communication.
- [29] W. Fritsch, Phys. Scr. T62, 59 (1996).
- [30] S. Suzuki et al., J. Phys. B 33, 3307 (2000).
- [31] M. Kimura and N.F. Lane, Adv. At. Mol. Phys. 26, 79 (1989).
- [32] D.R. Schultz et al., Phys. Scr. T62, 69 (1996).
- [33] J.K. Layton et al., Phys. Rev. 161, 73 (1967).
- [34] M. Imai, in "Atomic Processes in Basic and Applied Physics," p.455, eds. V. Shevelko and H. Tawara, Springer Series on Atomic, Optical, and Plasma Physics, 68, (Springer-Verlag, 2012).
- [35] A. Mueller and E. Salzborn, Phys. Lett. A 62, 391 (1977).
- [36] 蓮尾昌裕 他: プラズマ・核融合学会誌 89,273 (2013).
- [37] 砂原 淳:プラズマ・核融合学会誌 89,416 (2013).
- [38] https://lasers.llnl.gov/workshops/science\_of\_ignition/ pdfs/science\_of\_fusion\_ignition\_on\_NIF.pdf
- [39] D.E. Post et al., At. Data Nucl. Data Tables 20, 397 (1977).
- [40] T. Fujimoto, *Plasma Spectroscopy* (Oxford science publications, 2004).
- [41] R.D. Cowan, *The theory of atomic structure and spectra* (University of California press, 1981).
- [42] A. Bar-Shalom, M. Klapisch and J. Oreg, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 71, 169 (2001).
- [43] M.F. Gu, Astrophys. J. 590, 1131 (2003).
- [44] A. Rickert, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 54, 325 (1995).
- [45] Yu. Ralchenko et al., AIP Conf. Proc. 1161, 242 (2009).
- [46] C. Fontes, High Energy Density Phys. 5, 15 (2009).
- [47] 佐々木 明: プラズマ・核融合学会誌 89,308 (2013).
- [48] http://nlte.nist.gov/NLTE7/
- [49] J. Abdallah et al., AIP Conf. Proc. 381, 131 (1996).
- [50] O. Peyrusse, J. Phys. B 32, 683 (1999).
- [51] H. A. Scott and S. B. Hansen, High Energy Density Phys. 6, 39 (2010).
- [52] H.-K. Chung et al., High Energy Density Phys. 1, 3 (2005).
- [53] S. B. Hansen *et al.*, High Energy Density Phys. 3, 109 (2003).
- [54] A. Sasaki, High Energy Density Phys. 9, 325 (2013).